

**PROBE CARD**

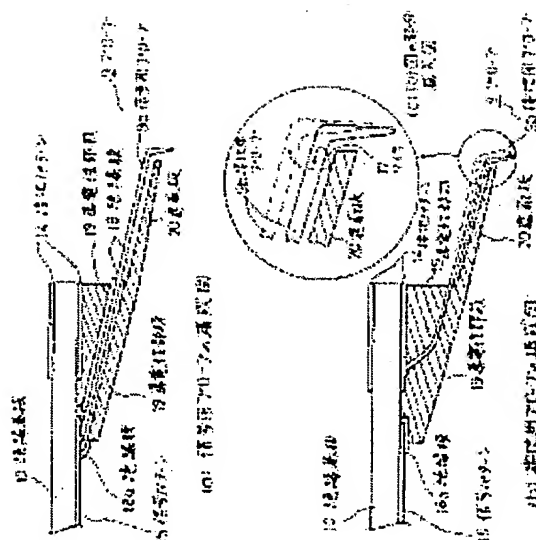
**Patent number:** JP1209380  
**Publication date:** 1989-08-23  
**Inventor:** KIKUCHI NAOYOSHI  
**Applicant:** FUJITSU LTD  
**Classification:**  
- international: **G01R1/073; H01L21/66; G01R1/073; H01L21/66; (IPC1-7): G01R1/073; H01L21/66**  
- european:  
**Application number:** JP19880034433 19880216  
**Priority number(s):** JP19880034433 19880216

Report a data error here

**Abstract of JP1209380**

**PURPOSE:**To enable the lowering of noises, by a method wherein a probe for signals is covered coaxially with an insulation film while the insulation film part is covered with a conducting member to be fixed by molding and a shielding plate is provided by extending the conducting member in a flange.

**CONSTITUTION:**A probe 9a for signals is covered with an insulation film 18 coaxially between a wire connection part and an insulation substrate 10 while the insulation part is covered with a conducting member 19 to be fixed by molding between the member and the insulation substrate 10. Then, a shielding plate 20 is provided by extending the conducting member 19 in a flange in such a manner as to be arranged radially under a hole so that it receives probes 9 in a non-contact manner from therebelow to enhance a shielding effect. A probe 9b for grounding is fixed by molding directly with the conducting member 19 to shorten an effective length of the probe while a bonding is performed by a wire 17 with a required margin between the probe and the shielding plate 20 near the tip thereof, thereby enabling the lowering of noises.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY**

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報(A) 平1-209380

⑮ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成1年(1989)8月23日

G 01 R 1/073  
H 01 L 21/66E-6723-2G  
B-6851-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 ブローブカード

⑯ 特 願 昭63-34433

⑰ 出 願 昭63(1988)2月16日

⑱ 発 明 者 菊 地 直 良 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社  
内

⑲ 出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑳ 代 理 人 弁理士 井 桁 貞一

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

ブローブカード

にて前記遮蔽板④との間に所要の余長をもってワイヤボンディングしてなることを特徴とするブローブカード。

## 2. 特許請求の範囲

中央部に空孔を有する絶縁基板③と、該絶縁基板③上の信号用配線④および接地用配線④と、前記各配線に接続され前記空孔の下側に放射状に配置されてなるブローブ⑨とからなるブローブカードにおいて、

信号用ブローブ(9a)の配線接続部から前記空孔端縁までの間に絶縁膜⑤を同軸状に被覆し、

被覆しない接地用ブローブ(9b)を含め、前記絶縁基板③に対向する前記絶縁膜部分を導電性部材⑥にて被覆してモールド固定すると共に、

前記空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各ブローブ⑨を下側から非接触で受けるように前記導電性部材⑥を棒状に延長してなる遮蔽板④を設け、

かつ、前記接地用ブローブ(9a)はその先端近傍

## 3. 発明の詳細な説明

(概 要)

ブローブ試験装置に付設させるブローブカードの改善に関し、

有効なノイズ低減が可能なブローブカードの提供を目的とし、

中央部に空孔を有する絶縁基板と、該絶縁基板上の信号用配線および接地用配線と、前記各配線に接続され前記空孔の下側に放射状に配置されてなるブローブとからなるブローブカードにおいて、信号用ブローブの配線接続部から前記空孔端縁までの間に絶縁膜を同軸状に被覆し、被覆しない接地用ブローブを含め、前記絶縁基板に対向する前記絶縁膜部分を導電性部材にて被覆してモールド固定すると共に、前記空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各ブローブを下側から非接触

で受けるように前記導電性部材を環状に延長してなる遮蔽板を設け、かつ、前記接地用ブローブはその先端近傍にて前記遮蔽板との間に所要の余長をもってワイヤボンディングして構成する。

#### (産業上の利用分野)

本発明は、ブローブ試験装置に付設させるブローブカードの改善に関する。

従来、ICなどの半導体装置は、半導体ウエハ上に多数の素子が形成され、これを個々のチップに分割する前にブローブ(probe; 探針)を接触させてそれらの素子の電気的特性の良否を判別しており、これをウエハのブローブテストと呼んでいる。

これはウエハ状態で予めブローブテストを行っておけば、不良チップをパッケージに組み込む工数とパッケージ等の材料が節約されるからで、このようなブローブテストを経由すると、半導体装置製品は殆ど100%に近い収率が得られる。そのためウエハのブローブテスト、すなわちウエ

ハー試験はできるだけ精度の高いことが望まれている。

#### (従来の技術)

第3図は従来のブローブ試験装置のうち、ブローブテストヘッド部分の断面概要を示しており、1はテストステーション、2はパフォーマンスボード、4はインサートリング、5はブローブカード、6はウエハ、7は可動ステージ、8は架台である。

このブローブカード5が本発明に関しており、ブローブカードはICの品種によって取り替える必要がある。それはトランジスタ単体やICの品種毎にブローブが接触するウエハの電極パッドの位置が異なるためで、そのため品種毎に特定したブローブカードが作成されている。

第4図は第3図のブローブカード5の平面図を示しており、第5図は第4図のA-A'断面図、第6図は第5図の部分拡大図を示す。第4図乃至第6図において、9はブローブカード、10は絶縁

基板、11は突起部、12は環状の電源電極パターン、13は同じく環状の接地用配線(以下接地パターンと呼称する)である。絶縁基板10は直径数十cm、厚さ5mm程度で中央部に20~30mmφの空孔が開けてあり、ブローブ9は長さ20~30mm、直径200~300μmの細い金属線でタングステンやパラジウムからなり、先端は30~50μmφに尖らしてあり、その先端部がウエハの電極パッド(図示していない)に接触して試験が行われる。

なお、ブローブ9の本数は少ない場合は数本、多い場合は100~200本もあり、ブローブ9の先端のブローブ相互の間隔(ウエハの電極間隔に等しい)は、例えば100~300μm程度でこのようにブローブカードは極めて微細で複雑な構造である。

第6図において、絶縁基板10には多数のパターンやスルーホールが設けられているが、本図には環状の電源電極パターン12、接地パターン13の他は図示していない。また、電源電極パターン12、接地パターン13も種々の構成が考えられ、上記図

に限定されるものではない。

ところで、このような従来のブローブカードをテストヘッドに取りつけてブローブ試験を行うと、ブローブ9は上記のような細く長い金属の探針であるから、インピーダンスが高くてノイズを拾い易く、測定マージン(測定値の許容範囲)が大きく取れない問題がある。ノイズはブローブ試験装置が設置された測定室の空調設備やブローブ試験装置の主設備、すなわちコンピュータから拾ってくるものである。ブローブカードのノイズ低減対策は、カード基板の多層化、ブローブ長さの短縮化等が公知である。

第7図(a)、(b)は従来のブローブ長さの最短化手段の説明図であって、同図(a)は信号用ブローブ、同図(b)は接地用ブローブを示す。なお、構成、動作の説明を理解し易くするために全図を通じて同一部分には同一符号を付してその重複説明を省略する。第7図(a)において、14は接地パターン、15は信号用配線(以下信号パターンと呼称する)、16は第6図における突起部11に代えてブローブ9

をモールド保持する絶縁物を示す。なお、プローブ9は信号パターンに接続されるものを信号用プローブ9a、接地パターンに接続されるものを接地用プローブ9bと呼称する。

信号用プローブ9aは絶縁物16で保持され、その一端は信号パターン15に半田付けされている。この半田付けの位置が信号用プローブ9aの長さを最短長さにできるように信号パターン15を形成すると共に、接地パターン14は信号用プローブ9aと対向する絶縁基板10の空孔側の両面に幅広く湾状に設けられて遮蔽効果を向上させ、ノイズ低減を図っている。

第1図(b)は接地用プローブ9bの一端を最短長さの位置で接地パターン14に半田付けすると共に、接地用プローブ9bが円形空孔に突出した位置において接地パターン14とワイヤ17によりボンディング接続し、インピーダンスの低減を図っている。このワイヤ17は銅箔を用いてもよい。

被覆しない接地用プローブ9bを含め、前記絶縁基板10に対向する前記絶縁膜部分を導電性部材19にて被覆してモールド固定すると共に、前記空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プローブ9を下側から非接触で受けるように前記導電性部材19を湾状に延長してなる遮蔽板20を設け、かつ、前記接地用プローブ9bはその先端近傍にて前記遮蔽板20との間に所要の余長をもってワイヤボンディングして構成している。

#### (作 用)

信号用プローブ9aの配線接続部から前記空孔端縁までの間に絶縁膜を同軸状に被覆し、かつその絶縁膜部分を導電性部材19にて被覆してモールド固定することと、絶縁基板10の空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プローブ9を下側から非接触で受けるように前記導電性部材19を湾状に延長してなる遮蔽板20を設けることにより信号用プローブ9aは全長に渡って接地電位に接近することになり遮蔽効果が向上する。また、接地用

#### (発明が解決しようとする課題)

上記のような従来のプローブカードのノイズ低減対策では接地面からプローブ先端までの裸部分の距離が長く十分な対策とはいえない問題点があり、また同軸プローブを使用する方法も提案されているが、多ピン化に対処できない問題がある。

本発明は上記従来の欠点に鑑みてなされたもので、有効なノイズ低減が可能なプローブカードの提供を目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

第1図(a)、(b)、(c)は本発明の構成を示す要部断面図であって同図(a)は信号用プローブ、同図(b)は接地用プローブ、(c)は同図(b)の部分拡大図を示す。中央部に空孔を有する絶縁基板10と、該絶縁基板10上の信号用配線15および接地用配線14と、前記各配線に接続され前記空孔の下側に放射状に配置されてなるプローブ9とからなるプローブカードにおいて、信号用プローブ9aの配線接続部から前記空孔端縁までの間に絶縁膜18を同軸状に被覆し、

プローブ9bはその導電性部材19に被覆される結果実効長さが短縮されると共に、先端近傍にて前記遮蔽板20との間に所要の余長をもってワイヤボンディングすることによりインピーダンスを低減することができ、信号用プローブ9aと共に有効なノイズ低減が可能となる。

#### (実施例)

以下本発明の実施例を図面によって詳述する。

第1図(a)、(b)、(c)は本発明の構成を示す要部断面図であって同図(a)は信号用プローブ、同図(b)は接地用プローブ、(c)は同図(b)の部分拡大図を示す。

第1図(a)において、18は信号用プローブ9aの配線接続部から前記空孔端縁までの間に同軸状に被覆した絶縁膜、19はその絶縁膜18の上を被覆して絶縁基板10の間をモールド固定する導電性部材(例えば導電性金属粉末と混合された合成樹脂)である。20は絶縁基板10の空孔の下側に放射状に配置された先端部を除く各プローブ9を下側から非接触で受けるように前記導電性部材19を湾状に

延長してなる遮蔽板を示す。18aは信号用プローブ9aの配線接続部の半田付け部分に対して前記絶縁膜18を延長して被覆する絶縁膜である。

各プローブ9は針圧を図示しないウエハの電極パッドにかけることにより上側へ移動するため遮蔽板20は各プローブ9の下側でなければならない。

第1図において、接地用プローブ9bは前記信号用プローブ9aと異なり絶縁膜18を介することなく直接導電性部材19にてモールド固定する結果、プローブの実効長さが短くなる。また先端側の裸部分（前記空孔の下側に位置する部分）の先端近傍にて前記遮蔽板20との間に所要の余長をもってワイヤ17によりボンディングすることにより第1図に示すように接地用プローブ9bの針先が針圧によって破線に示す位置まで移動しても接続状態を維持することができ、インピーダンスの低減に効果がある。

第2図は本発明の構成を示す要部斜視図である。図示するように各プローブ9の先端は非接触状態

で遮蔽板20に沿って配置され、これにより信号間クロストークが防止される。

#### (発明の効果)

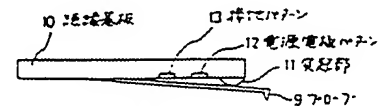
以上の説明から明らかなように本発明によれば、プローブ長さの最短化に効果的であり、かつ多ピン化に対処するための余裕もできる構造でノイズ低減が可能という著しい工業的效果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

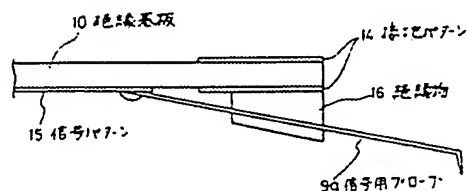
第1図は本発明の構成を示す要部断面図、  
第2図は本発明の構成を示す要部斜視図、  
第3図は従来のプローブテストヘッドの概要図、  
第4図は第3図のプローブカードの平面図、  
第5図は第4図のA-A'断面図、  
第6図は第5図の部分拡大図、  
第7図は従来のプローブ長さの最短化手段の説明図をそれぞれ示す。

第1図において、9はプローブ、9aは信号用プ

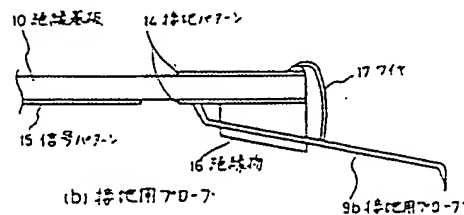
ローブ、9bは接地用プローブ、10は絶縁基板、14は接地配線（接地パターン）、15は信号配線（信号パターン）、18は絶縁膜、19は導電性部材、20は遮蔽板をそれぞれ示す。



第5図の部分拡大図  
第6図



(a) 信号用7・0-7

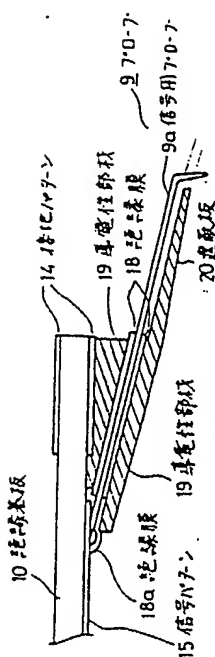


(b) 接地用7・0-7

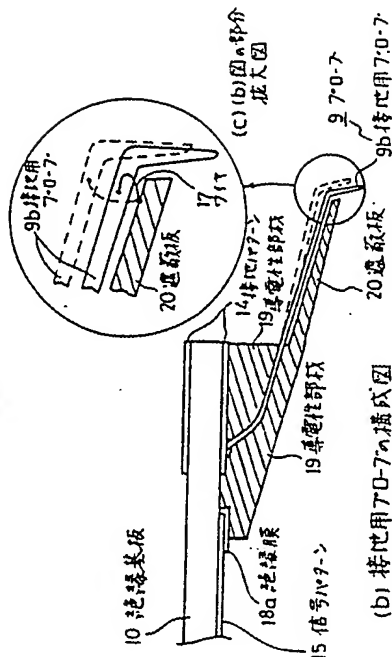
従来のプローブ長さの最短化手段の説明図  
第7図

代理人 弁理士 井 術 貞

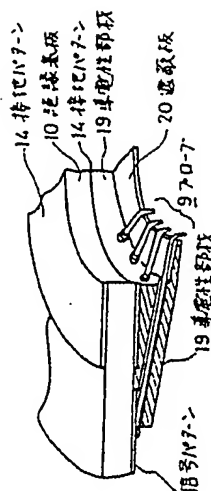




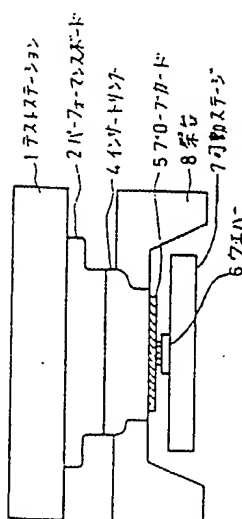
(a) 信号用70-Tの構成図



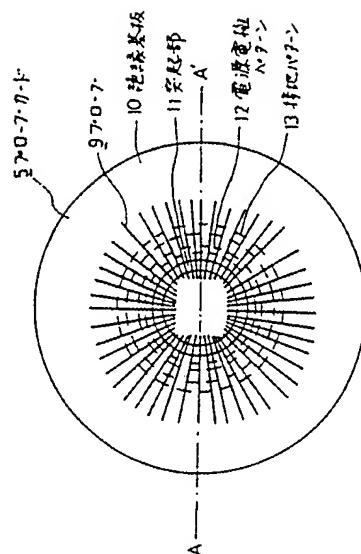
(b) 接地用ア0-7の構成図



本發明之構成並不受到斜視圖



従来700-テストヘッドの概要図



才3図、7°0-7°カードの平面図

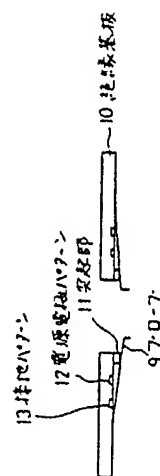


图 4-10 A-A' 断面图